

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2017-108874

(P2017-108874A)

(43) 公開日 平成29年6月22日(2017.6.22)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
A 6 1 B 1/06 (2006.01)	A 6 1 B 1/06	2 H 0 4 0
G 0 2 B 23/24 (2006.01)	G 0 2 B 23/24	4 C 1 6 1

審査請求 未請求 請求項の数 3 O L (全 9 頁)

(21) 出願番号	特願2015-244836 (P2015-244836)	(71) 出願人	000113263 H O Y A 株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目 1 0 番 1 号
(22) 出願日	平成27年12月16日 (2015.12.16)	(74) 代理人	100078880 弁理士 松岡 修平
		(74) 代理人	100169856 弁理士 尾山 栄啓
		(74) 代理人	100183760 弁理士 山鹿 宗貴
		(72) 発明者	増川 祐哉 東京都新宿区中落合 2 丁目 7 番 5 号 H O Y A 株式会社内
		(72) 発明者	大瀬 浩司 東京都新宿区中落合 2 丁目 7 番 5 号 H O Y A 株式会社内

最終頁に続く

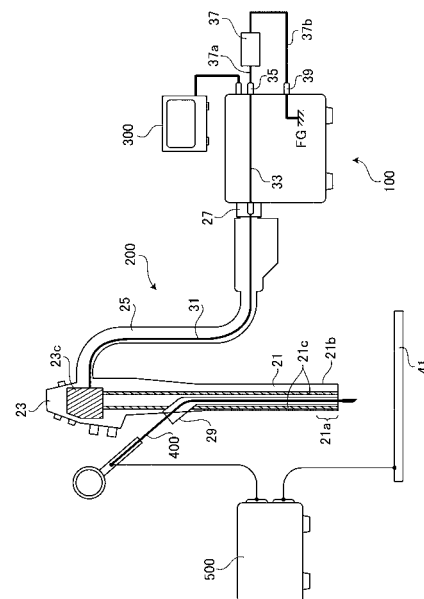
(54) 【発明の名称】 内視鏡システム

(57) 【要約】

【課題】スコープの損傷を抑制するのに好適な内視鏡システムを提供する。

【解決手段】内視鏡システムを、筐体の外装面上に設けられた接地端子と、外装面上に設けられており、筐体の外部に配置された外部コンデンサを介して接地端子と接続される帰還端子と、帰還端子と接続され、筐体内に配置された中継配線と、を有するプロセッサと、プロセッサに対して着脱可能なコネクタ部と、処置具が挿入されるチャンネルと、チャンネルに近接する位置の金属部材をコネクタ部と接続する帰還配線と、を有するスコープとから構成する。この構成において、コネクタ部がプロセッサに装着されると、帰還配線と中継配線とが接続され、これにより、金属部材が帰還配線、中継配線、帰還端子及び外部コンデンサを介して接地端子と接続される。

【選択図】 図 1



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

筐体の外装面上に設けられた接地端子と、
前記外装面上に設けられており、前記筐体の外部に配置された外部コンデンサを介して前記接地端子と接続される帰還端子と、
前記帰還端子と接続され、前記筐体内に配置された中継配線と、
を有するプロセッサと、
前記プロセッサに対して着脱可能なコネクタ部と、
処置具が挿入されるチャンネルと、
前記チャンネルに近接する位置の金属部材を前記コネクタ部と接続する帰還配線と、
を有するスコープと、
を備え、
前記コネクタ部が前記プロセッサに装着されると、前記帰還配線と前記中継配線とが接続され、これにより、前記金属部材が該帰還配線、該中継配線、前記帰還端子及び前記外部コンデンサを介して前記接地端子と接続される、
内視鏡システム。

10

【請求項 2】

前記スコープは、可撓性を有する棒形状の挿入部であって、患者の管腔内に挿入されるものを有し、
前記金属部材は、前記挿入部内に配置され、該挿入部の長手方向に沿って長尺なチューブ形状を有する、
請求項 1 に記載の内視鏡システム。

20

【請求項 3】

前記外部コンデンサは、前記接地端子及び前記帰還端子に着脱可能に接続される、
請求項 1 又は請求項 2 に記載の内視鏡システム。

【発明の詳細な説明】**【技術分野】****【0001】**

本発明は、内視鏡システムに関する。

【背景技術】

30

【0002】

人の食道や腸などの管腔内にスコープを挿入し、管腔内を観察しながら処置を行う内視鏡システムが知られている。この種の内視鏡システムでは、鉗子やメス等の処置具をスコープ内に通し、スコープの先端部から突出させることにより、管腔内の患部の処置が行われる。使用する処置具としては、患部の切除や止血を行うための高周波処置具が知られている。

【0003】

このような内視鏡システムとして、例えば、特許文献 1 に、高周波メスを使用する内視鏡システムが開示されている。高周波メスのような高周波処置具を使用する場合、高周波処置具で発生した電磁波によってスコープの金属部材内に誘導電流が流れる場合がある。この誘導電流は、被写体の撮影画像にノイズとして表れる。そのため、特許文献 1 に記載の内視鏡システムでは、誘導電流を逃がすために、スコープに帰還端子を設けている。この帰還端子を、例えば、プロセッサのアースに接続することにより、金属部材内に流れた電流がアースへ逃がされる。なお、金属部材内に流れる電流は高周波成分を有しているため、帰還端子とアースとの間には、通常、アースへの直接接続の代わりに高周波電流をアースへ逃がすためのコンデンサが配置される。

40

【先行技術文献】**【特許文献】****【0004】**

【特許文献 1】特開 2007 - 202654 号公報

50

【発明の概要】**【発明が解決しようとする課題】****【0005】**

特許文献1に記載の電子内視鏡システムでは、スコープの外装面上に帰還端子が設けられている。そのため、使用済みのスコープを洗浄する場合や、スコープを搬送する場合に、スコープの管腔内への挿入部が帰還端子に接触する場合があった。挿入部は内部の配線等の保護のため、保護チューブで覆われている。この保護チューブには、挿入部が湾曲しやすいように、薄く形成された樹脂などの柔らかい材料が使用されている。そのため、挿入部が帰還端子に接触すると、保護チューブが損傷する虞があった。

【0006】

本発明は上記の事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、スコープの損傷を抑制するのに好適な内視鏡システムを提供することである。

【課題を解決するための手段】**【0007】**

本発明の一実施形態に係る内視鏡システムは、筐体の外装面上に設けられた接地端子と、外装面上に設けられており、筐体の外部に配置された外部コンデンサを介して接地端子と接続される帰還端子と、帰還端子と接続され、筐体内に配置された中継配線と、を有するプロセッサと、プロセッサに対して着脱可能なコネクタ部と、処置具が挿入されるチャンネルと、チャンネルに近接する位置の金属部材をコネクタ部と接続する帰還配線と、を有するスコープとから構成される。この構成において、コネクタ部がプロセッサに装着されると、帰還配線と中継配線とが接続され、これにより、金属部材が帰還配線、中継配線、帰還端子及び外部コンデンサを介して接地端子と接続される。

【0008】

本発明の一実施形態によれば、例えば、スコープが、コネクタ部を介してプロセッサに接続されると、スコープ内の金属部材は、帰還配線、中継配線、コンデンサを介して接地される。そのため、スコープには、コネクタ部とは別に、金属部材を設置するための配線を接続する端子を設ける必要がなくなる。これにより、スコープが端子と接触して損傷することを抑制できる。

【0009】

また、本発明の一実施形態において、スコープは、例えば、可撓性を有する棒形状の挿入部であって、患者の管腔内に挿入されるものを有する。この場合、金属部材は、挿入部に配置され、挿入部の長手方向に沿って長尺なチューブ形状を有する。

【0010】

また、本発明の一実施形態において、外部コンデンサは、例えば、接地端子及び帰還端子に着脱可能に接続される。

【0011】

このような構成によれば、使用する高周波処置具や高周波電源に応じて、使用するコンデンサを容易に交換することができる。

【発明の効果】**【0012】**

本発明の実施形態によれば、スコープの損傷を抑制するのに好適な内視鏡システムが提供される。

【図面の簡単な説明】**【0013】**

【図1】本発明の実施形態にかかる内視鏡システムの構成図である。

【発明を実施するための形態】**【0014】**

以下、本発明の実施形態に係る内視鏡システムについて、図面を参照しながら説明する。

【0015】

図 1 は、本実施形態の内視鏡システム 1 の構成図である。内視鏡システム 1 は、プロセッサ 100、スコープ 200、モニタ 300、高周波処置具 400、高周波電源 500 を有している。

【0016】

スコープ 200 は、患者の管腔内に挿入される挿入部 21、術者によって操作される操作部 23、操作部 23 から延びるユニバーサルチューブ 25、プロセッサ 100 に着脱可能に接続されるコネクタ部 27 を有している。また、スコープ 200 内には、コネクタ部 27 から挿入部 21 の先端部 21a まで伸び、被写体に照射される照射光を導光するライトガイドが配置されている。図 1 では、ライトガイドの図示は省略されている。

【0017】

プロセッサ 100 は、内視鏡システム 1 の動作を制御するための各種電子回路、被写体を照明する照明光を放射する光源ユニット、術者による操作を受け付ける操作パネルを有している。なお、図 1 では、これらの電子回路、光源ユニット、操作パネルの図示は省略されている。操作パネルは、内視鏡システム 1 の動作に関するパラメータを変更するために使用される。光源ユニットから放射された照明光は、コネクタ部 27 を介してスコープ 200 に入射される。プロセッサ 100 からスコープ 200 に入射された照明光は、ライトガイド内を導光されて挿入部 21 の先端部 21a から放射され、被写体に照射される。

【0018】

スコープ 200 の挿入部 21 は、長尺な棒形状を有しており、その先端部 21a は、操作部 23 に対する操作に応じて湾曲する。挿入部 21 の先端部 21a 以外の箇所は可撓性を有している。また、挿入部 21 は、内部の配線や構造を保護し、且つ、内部への液体や汚れの侵入を防止するため、表面が保護チューブ 21b で被覆されている。保護チューブ 21b は、挿入部 21 の可撓性が損なわれないように、薄く形成された樹脂などの柔らかい材料で形成されている。術者は、挿入部 21 を湾曲させながら患者の管腔内へ挿入する。挿入部 21 の先端部 21a には、管腔内の被写体を撮像するための撮像素子（不図示）が設けられている。撮像素子によって撮像された被写体の撮像信号は、コネクタ部 27 を介して、プロセッサ 100 に入力される。

【0019】

プロセッサ 100 は、スコープ 200 から入力された被写体の撮像信号に対して所定の信号処理を施し、映像信号を生成する。この映像信号がモニタ 300 に出力されることにより、モニタ 300 には、被写体の撮影画像が表示される。

【0020】

スコープ 200 は、各種処置具が挿通される処置具チャンネル 29 を有している。処置具チャンネル 29 は、挿入部 21 内に配置され、一端は操作部 23 付近に設けられ、他端は挿入部 21 の先端部 21a に設けられている。術者は、操作部 23 側から処置具を処置具チャンネル 29 に挿入し、挿入部 21 の先端部 21a から突出させる。これにより、術者は、モニタ 300 に表示される撮影画像を見ながら処置具を操作し、管腔内の患部の処置を行うことができる。

【0021】

処置具チャンネル 29 に挿通される処置具には、例えば、高周波処置具 400 が使用される。高周波処置具 400 は、高周波電流を供給する高周波電源 500 と接続されている。高周波処置具 400 は、高周波電流が供給されることによって通電され、患部の切開や凝固などの処置を行うために使用される。

【0022】

高周波処置具 400 は、高周波メスなどのモノポーラタイプと、高周波鉗子などのバイポーラタイプに大別される。図 1 に示される高周波処置具 400 は、モノポーラタイプの高周波処置具 400 である。モノポーラタイプの高周波処置具 400 を使用する場合、患者の外皮に患者対極板 41 が貼り付けられる。患者対極板 41 は、高周波電源 500 と接続されている。高周波処置具 400 が患者の管腔内の体組織に触れると、高周波処置具 400 に供給されている電流が、患者の体を介して患者対極板 41 に流れる。このように高

10

20

30

40

50

周波電流が流れることにより、ジュール熱が発生し、患部の処置を行うことができる。

【 0 0 2 3 】

次に、バイポーラタイプの高周波処置具 4 0 0 として、例えば、高周波鉗子を使用する場合について説明する。高周波鉗子は、患部を挟む 2 つの挟持部を有している。この 2 つの挟持部はそれぞれ、独立して高周波電源 5 0 0 と接続されている。高周波鉗子に高周波電流が供給されている状態で 2 つの挟持部によって患部が挟まれると、2 つの挟持部の一方から他方へ、患部を介して高周波電流が流れる。これにより、挟持部によって挟まれた患部の処置を行うことができる。なお、バイポーラタイプの高周波処置具 4 0 0 を使用する場合は、患者対極板 4 1 は使用されない。

【 0 0 2 4 】

高周波処置具 4 0 0 として、モノポーラタイプとバイポーラタイプの何れのタイプを使用する場合においても、高周波電流によって高周波処置具 4 0 0 がジュール熱を発生するという点で共通する。高周波処置具 4 0 0 がジュール熱を発生すると、高周波処置具 4 0 0 から電磁ノイズが発生する場合がある。この電磁ノイズは、撮像素子及びそれに接続される配線、電子回路や、スコープ 2 0 0 の挿入部 2 1 に使用される金属部材 2 1 c などのうち、処置具チャンネル 2 9 に近接するものに誘導電流を発生させる可能性がある。撮像素子及びそれに接続される配線、電子回路に誘導電流が発生すると、被写体の撮影画像にノイズが発生する虞がある。また、スコープ 2 0 0 の挿入部 2 1 に使用される金属部材 2 1 c に誘導電流が発生すると、術者がその金属部材 2 1 c に接触した時に、感電してしまう虞がある。そのため、挿入部 2 1 は、電気を通さない保護チューブ 2 1 b で被覆され、術者が金属部材 2 1 c に直接触れないように構成されている。更に、術者が感電してしまうことをより確実に防止するため、金属部材 2 1 c は、プロセッサ 1 0 0 を介して接地されている。詳しくは、金属部材 2 1 c は、プロセッサ 1 0 0 のフレームグラウンド F G に接続されている。フレームグラウンド F G は、例えば、プロセッサ 1 0 0 の筐体やシャーシ等の内、金属によって形成された部材である。

【 0 0 2 5 】

次に、本実施形態における、挿入部 2 1 の金属部材 2 1 c を接地する構成について説明する。金属部材 2 1 c は、挿入部 2 1 の長手方向に沿って長尺なチューブ形状を有している。金属部材 2 1 c は、ライトガイドや処置具チャンネル 2 9 を覆うように配置されており、これらを保護している。また、この金属部材 2 1 c には、例えば、金属製のスパイラルチューブが使用される。金属製のスパイラルチューブは、薄い金属板をコイル状に形成したものであり、可撓性を有している。そのため、金属部材 2 1 c を挿入部 2 1 内に配置したとしても、挿入部 2 1 に可撓性を持たせることができる。金属部材 2 1 c は、操作部 2 3 内に設けられた板状の金属基材 2 3 c と接続されている。金属基材 2 3 c は、操作部 2 3 における湾曲操作ノブ（不図示）等の支持に用いられる。金属基材 2 3 c と金属部材 2 1 c とは互いに電氣的に接続されており、互いに通電可能である。

【 0 0 2 6 】

金属基材 2 3 c とコネクタ部 2 7 は、帰還配線 3 1 で接続されている。帰還配線 3 1 は、スコープ 2 0 0 の操作部 2 3 内からユニバーサルケーブル 2 5 内に亘って配置されており、金属部材 2 1 c に発生した誘導電流をフレームグラウンド F G に逃がすために使用される。スコープ 2 0 0 がプロセッサ 1 0 0 に接続されると、帰還配線 3 1 は、コネクタ部 2 7 を介して、プロセッサ 1 0 0 内の中継配線 3 3 に接続される。スコープ 2 0 0 がプロセッサ 1 0 0 に接続された状態において、中継配線 3 3 は、帰還配線 3 1 とプロセッサ 1 0 0 の外装面上に設けられた帰還端子 3 5 とを接続する。

【 0 0 2 7 】

プロセッサ 1 0 0 の外側には、内部にコンデンサを備えるコンデンサボックス 3 7 が配置されている。コンデンサボックス 3 7 からは、2 つの配線 3 7 a、3 7 b が伸びており、2 つの配線 3 7 a、3 7 b はそれぞれ、コンデンサボックス 3 7 内でコンデンサの両端に接続される。また、コンデンサボックス 3 7 から延びた 2 つの配線 3 7 a、3 7 b はそれぞれ、プロセッサ 1 0 0 の外装面に設けられた帰還端子 3 5 及び接地端子 3 9 に着脱可

10

20

30

40

50

能に接続される。接地端子 39 は、プロセッサ 100 のフレームグラウンド F G に接続されている。

【0028】

スコープ 200 及びコンデンサボックス 37 がプロセッサ 100 に接続されると、挿入部 21 の金属部材 21c は、操作部 23 の金属基材 23c、帰還配線 31、中継配線 33、コンデンサボックス 37 を介してフレームグラウンド F G に接続される。コンデンサボックス 37 内のコンデンサは、通常、電流の交流成分を通す特性を有する。そのため、金属部材 21c を、コンデンサボックス 37 を介して接地する（金属部材 21c を、フレームグラウンド F G に A C 結合する）ことにより、金属部材 21c に発生した高周波の誘導電流を効率的にフレームグラウンド F G へ逃がすことができる。

10

【0029】

なお、誘導電流をフレームグラウンド F G へ逃がすためのコンデンサの最適な容量やコンデンサボックス 37 の電気回路構成は、誘導電流の周波数に応じて異なる。そのため、使用する高周波処置具 400 や高周波電源 500 に応じて、プロセッサ 100 に接続するコンデンサボックス 37 を交換することにより、より確実に誘導電流をフレームグラウンド F G へ逃がすことができる。また、本実施形態では、コンデンサボックス 37 は、プロセッサ 100（帰還端子 35、接地端子 39）に対して着脱可能であるため、コンデンサボックス 37 の交換が容易である。

【0030】

本実施形態では、帰還配線 31 はスコープ 200 内に配置されており、コネクタ部 27 を介してプロセッサ 100 に接続される。そのため、従来技術とは異なり、本実施形態のスコープ 200 には、コネクタ部 27 とは別に帰還端子を設ける必要がない。これにより、スコープ 200 の外装から帰還端子による突起を減らすことができる。スコープ 200 の外装から突起が減ることにより、例えば、スコープ 200 を洗浄する際や搬送する際に、挿入部 21 が突起と接触することを抑制することができる。挿入部 21 は、柔らかい材料で形成された保護チューブ 21b で被覆されている。そのため、挿入部 21 と突起との接触を抑制することにより、柔らかい保護チューブ 21b が突起との接触により損傷してしまうことを抑制することができる。

20

【0031】

また、従来技術では、スコープには、コネクタ部と帰還端子とが別々に設けられていた。そのため、スコープを使用可能な状態とするためには、コネクタ部のプロセッサへの接続操作と、帰還端子への配線の接続操作を別々に行う必要があった。これに対し、本実施形態では、帰還配線 31 のプロセッサ 100（中継配線 33）との接続部分が、コネクタ部 27 に配置されている。そのため、コネクタ部 27 のプロセッサ 100 への接続操作を行うことによって、帰還配線 31 が中継配線 33 に接続される。従って、本実施形態では、スコープ 200 を使用可能とするための操作が容易であると共に、帰還配線 31 を接地し忘れてしまうことを防止できる。

30

【0032】

なお、図 1 に示される構成では、帰還配線 31 は、スコープ 200 のコネクタ部 27 から操作部 23 に亘って配置されているが、本発明はこの構成に限定されない。例えば、帰還配線 31 は、挿入部 21 の金属部材 21c に接続されてもよい。これにより、金属基材 23c と金属部材 21c とが接続されていなくても、確実に誘導電流をフレームグラウンド F G に流すことができる。

40

【0033】

また、挿入部 21 で使用される金属部材は、コイル状の金属部材 21c に限定されない。挿入部 21 は、例えば、金属部材 21c を被覆するように配置され、チューブ状に形成された金属メッシュを有していてもよい。この金属メッシュは、挿入部 21 の内部から外部へ放射される電磁ノイズ、及び、挿入部 21 の外部から内部へ入り込む電磁ノイズを遮蔽するために使用される。この場合、金属メッシュ、又は、金属メッシュと金属部材 21c の両方が、金属基材 23c に接続される。

50

【 0 0 3 4 】

また、コンデンサボックス 3 7 は、処置具として高周波処置具 4 0 0 を使用する場合には、プロセッサ 1 0 0 に接続される。そのため、高周波電流を供給する必要のない処置具を使用する場合、コンデンサボックス 3 7 はプロセッサ 1 0 0 から取り外されてもよい。

【 0 0 3 5 】

以上が本発明の例示的な実施形態の説明である。本発明の実施形態は、上記に説明したもの限定されず、本発明の技術的思想の範囲において様々な変形が可能である。例えば明細書中に例示的に明示される実施形態等又は自明な実施形態等を適宜組み合わせた内容も本発明の実施形態に含まれる。

【 符号の説明 】

10

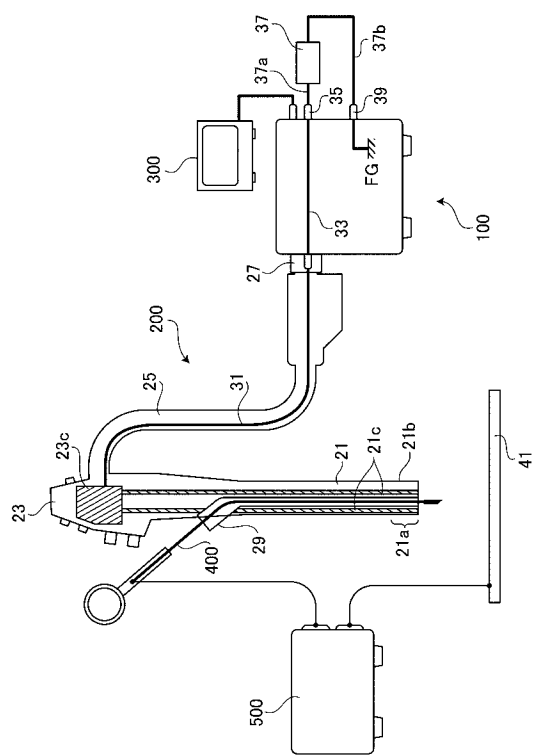
【 0 0 3 6 】

- 1 内視鏡システム
- 2 1 挿入部
- 2 1 a 先端部
- 2 1 b 保護チューブ
- 2 1 c 金属部材
- 2 3 操作部
- 2 3 c 金属基材
- 2 5 ユニバーサルチューブ
- 2 7 コネクタ部
- 2 9 処置具チャネル
- 3 1 帰還配線
- 3 3 中継配線
- 3 5 帰還端子
- 3 7 コンデンサボックス
- 3 7 a、3 7 b 配線
- 3 9 接地端子
- 4 1 患者対極板
- 1 0 0 プロセッサ
- 2 0 0 スコープ
- 3 0 0 モニタ
- 4 0 0 高周波処置具
- 5 0 0 高周波電源

20

30

【図 1】



フロントページの続き

F ターム(参考) 2H040 CA09 CA22 DA03 DA21 DA56 GA02 GA11
4C161 CC06 DD03 FF07 JJ11 JJ15 LL02

专利名称(译)	<无法获取翻译>		
公开(公告)号	JP2017108874A5	公开(公告)日	2018-05-24
申请号	JP2015244836	申请日	2015-12-16
[标]申请(专利权)人(译)	保谷股份有限公司		
申请(专利权)人(译)	HOYA株式会社		
[标]发明人	增川祐哉 大瀬浩司		
发明人	增川 祐哉 大瀬 浩司		
IPC分类号	A61B1/06 G02B23/24		
CPC分类号	A61B1/00087 A61B1/00011 A61B1/00124 A61B1/00126 A61B1/00135 A61B1/01 A61B1/018 A61B1/05 A61B1/0661 A61B1/0669 A61B18/12 A61B18/1492 G02B23/2476		
FI分类号	A61B1/06.D G02B23/24.A		
F-TERM分类号	2H040/CA09 2H040/CA22 2H040/DA03 2H040/DA21 2H040/DA56 2H040/GA02 2H040/GA11 4C161/CC06 4C161/DD03 4C161/FF07 4C161/JJ11 4C161/JJ15 4C161/LL02		
代理人(译)	尾山荣启 山鹿SoTakashi		
其他公开文献	JP2017108874A JP6356656B2		

摘要(译)

要解决的问题：提供适用于抑制范围损坏的内窥镜系统。解决方案：内窥镜系统具有设置在壳体外表面上的接地端子，设置在外表面上的接地端子，并通过布置在壳体外部的外部电容器连接到接地端子反馈端子连接到反馈端子，并且中继线布置在壳体内并且，具有可从处理器拆卸的连接部件，处理器插入其中的通道，以及将金属构件在靠近通道的位置处连接到连接部件的反馈布线。在该配置中，当连接部分附接到处理器时，返回线和中继线彼此连接，由此金属构件经由返回线，中继线，反馈端子和外部电容器连接到接地端子。。